4P046 ジナフトチエノチオフェン誘導体(C₁₀ – DNTT)薄膜の 電子励起状態ダイナミクス

(京大院・理1、東大院・新領域2、広大院・工3、日本化薬4)

田中 駿介¹、宮田 潔志¹、杉本 敏樹¹、渡邊一也¹、植村 隆文²、姜 明辰³、 瀧宮 和男³、桑原 博一⁴、濱田 雅裕⁴、竹谷 純一²、松本 吉泰¹

The dynamics of the electronic excited states in the C_{10} - DNTT thin films

(Kyoto Univ.¹, Tokyo Univ.², Hiroshima Univ.³, Nippon Kayaku⁴)

<u>S. Tanaka¹</u>, K. Miyata¹, T. Sugimoto¹, K. Watanabe¹, T. Uemura², M. Kang³, K. Takimiya³, H. Kuwabara⁴ M. Hamada⁴, J. Takeya², Y. Matsumoto¹

【序】

ジナフトチエノチオフェン(DNTT)は薄膜状態で高い正孔移動度を示し[1]、また大気中での安定性に 優れていることから有機薄膜トランジスタや太陽電池[2]の材料として注目されている。我々はこれま でに DNTT 薄膜のピコ秒領域における過渡吸収

公宅 DNTT 薄膜のビュシ頃或における過彼级依 分光を行い、一重項励起子、および励起直後の 電荷移動型励起子のダイナミクスについて報告 してきた[3]。DNTT 分子の両端にアルキル鎖を 修飾した誘導体 C₁₀-DNTT (図 1) は薄膜状態で DNTT 薄膜よりさらに高い移動度を示すことが 知られている。C₁₀-DNTT 薄膜中では、DNTT 分子がアルキル鎖により隔てられた 2 次元的な 層構造をとっているため、励起子のエネルギー 移動や電荷移動が層内の 2 次元空間に制限され ると期待される。本研究では、分子集合構造の 次元性の低下が励起子の緩和ダイナミクスに与 える影響を明らかにするため、フェムト秒過渡 吸収分光法を用いて C₁₀-DNTT 薄膜の電子励起 状態ダイナミクスを調べた。

【実験】

試料は石英基板上に真空蒸着した厚さ200 nm の薄膜を用いた。チタンサファイアレーザー再 生増幅器の第2高調波(400 nm, 170 fs, 1 kHz) を励起光とし、フェムト秒白色光(1.8 eV ~ 2.9 eV)をプローブ光とする過渡吸収光学系により 測定を行った。また、温度可変真空セルを用い て定常吸収スペクトルの温度依存性を調べた。



【結果と考察】

図2に真空セルを用いて測定した C10-DNTT 薄膜の吸収スペクトルの温度依存性、図3に DNTT 薄膜の吸収スペクトルを示す。DNTT 薄膜においては、振電結合した励起子の生成 に伴うブロードな吸収帯が観測されるが、 C₁₀-DNTT においては 2.6 eV と 3.0 eV に線幅 の狭いピークが観測された。これは、アルキ ル鎖導入による構造変化により励起子相互作 用が増大し、J会合体で観測されるような線幅 の先鋭化[4]が引き起こされたと考えられる。 温度の低下に伴い、吸収ピークの低エネルギ ーシフトと吸収線幅の減少が観測された。図2 の左上に 2.6 eV のピークの半値全幅 (FWHM) を温度の関数として示す。線幅の温度依存性 は温度のべき乗(べき指数約3)に従うが、こ れは過去のJ 会合体の研究で報告されている [5]、静的エネルギー揺らぎと音響フォノンに



よる位相緩和の寄与が支配的な場合の励起子線幅の温度依存性に近い挙動である。図4に C₁₀-DNTT 薄膜の定常状態の吸収スペクトルと蛍光スペクトル、並びに励起光強度 3.4 mJ/cm² での過渡吸収スペ クトルを示す。1.8~2.5 eV の領域にブロードな正の過渡吸収が観測され、60 ps 程度の時定数で減衰し た。これは DNTT 薄膜で一重項励起子に帰属される吸収とそのスペクトル形状、寿命が近いことから 一重項励起子由来の吸収と考えられる。基底状態の吸収が存在する領域(2.5 ~ 2.9 eV)には「分散型」 の過渡スペクトルが観測され、この成分については励起直後から 1.8~2.5 eV の領域の吸収の減衰に つれて 20 ps まで減衰する成分と、20 ps 以降に増加し、1ns 以上残る成分の二種類が存在する。前者 は PIC-J 会合体等の過渡吸収分光で過去に報告されている励起子の多体効果による信号と同様の起源 によるものと考えられる[5]。すなわち、one exciton 状態の飽和による褪色と two exciton 状態への新 たな吸収によるスペクトル変化と考えられ、サイト disorder を無視した 1 次元励起子モデルによれば、 新たな吸収と褪色ピークのエネルギー差 Δ は励起子のコヒーレンス長 N とN = $\sqrt{3\pi^2 |V|/\Delta - 1}$ [6] の関係にある。V は励起エネルギー移動相互作用である。これを今回の結果に適用すると、C₁₀-DNTT 薄膜における励起子のコヒーレンス長は約7分子程度と推定される。また、後者は励起状態の無輻射 失活による薄膜の温度上昇によるものと考えられる。当日は C₁₀-DNTT 薄膜の発光スペクトルの温度 依存性も合わせて励起子ダイナミクスについて議論する。

【参考文献】[1] M. J. Kang et al., Adv. Mater., 23, 1222 (2011)

- [2] H. Mori et al., Appl. Phys. Exp., 4, 061602 (2011)
- [3] 石野 他 第6回分子科学討論会 1P042 (2012)
- [4] F. C. Spano, Acc. Chem. Res., 43, 429 (2009)
- [5] D. J. Heijs et al., Phys. Rev. Lett., 95, 177402 (2005)
- [6] L. D. Bakalis et al., J. Phys. Chem. B, 103, 6620 (1999)